# Электропроводность и диэлектрические характеристики твердых растворов $TI(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$

© В.Г. Гуртовой<sup>1</sup>, А.У. Шелег<sup>1</sup>, С.Н. Мустафаева<sup>2</sup>, Э.М. Керимова<sup>2</sup>, С.Г. Джафарова<sup>3</sup>

<sup>1</sup> НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь <sup>2</sup> Институт физики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан <sup>3</sup> Гянджинский государственный университет, Гянджа, Азербайджан

E-mail: hurtavy@physics.by

(Поступила в Редакцию 30 января 2017 г.)

Проведены исследования влияния состава и температуры на электропроводность и диэлектрическую проницаемость системы  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$ . Установлено, что с ростом температуры диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость увеличиваются, а с ростом концентрации InSe<sub>2</sub> изменяются по линейному закону, при этом проводимость уменышается, а диэлектрическая проницаемость растет. Подтверждено наличие в исследованной системе двух рядов твердых растворов. Показано, что с ростом концентрации InSe<sub>2</sub> температуры фазовых переходов соразмерная—несоразмерная фаза смещаются в область более низких температур.

Работа выполнена при поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований (договор № Ф15-016 от 04 мая 2015 г.).

DOI: 10.21883/FTT.2017.08.44745.22

## 1. Введение

Кристаллы TlGaS<sub>2</sub> и TlInSe<sub>2</sub> относятся к большому семейству трехкомпонентных полупроводниковых соединений типа TlB<sup>III</sup>C<sub>2</sub><sup>VI</sup> (B = In, Ga; C = S, Se), которые представляют значительный научный и практический интерес. Одной из особенностей этого семейства является сильная анизотропия физических характеристик, обусловленная ярко выраженной слоистой кристаллической структурой. Поскольку взаимодействие между слоями в этих кристаллах осуществляется слабыми вандер-ваальсовыми силами, слоистые пакеты могут легко сдвигаться относительно друг друга. Это приводит к политипизму у многих представителей семейства TlB<sup>III</sup>C<sub>2</sub><sup>VI</sup>, что существенным образом влияет на их физические свойства [1–3].

Следует отметить, что кристаллы этого семейства проявляют как полупроводниковые, так и сегнетоэлектрические свойства. Кроме того, у некоторых кристаллов этой группы обнаружены последовательности фазовых переходов ( $\Phi\Pi$ ), обусловленные наличием в них длиннопериодических соизмеримых и несоизмеримых сверхструктур и их преобразованием с изменением температуры [4–6].

В обзоре [7] приведен анализ результатов исследований физических свойств соединений группы  $TlB^{III}C_2^{VI}$ . Показано, что, несмотря на многочисленные исследования этих соединений, многие их физические характеристики не совпадают, в частности, значения температур

ФП, приводимые разными авторами для одних и тех же кристаллов, сильно различаются. Такие расхождения обусловлены прежде всего тем, что модулированная сверхструктура очень чувствительна к состоянию образца. Структурные дефекты, различные примеси, наличие политипии и др. оказывают большое влияние на температуры ФП в этих кристаллах.

Следует отметить, что, несмотря на многочисленные публикации, посвященные исследованиям различных физических свойств кристаллов TlGaS<sub>2</sub> и TlInSe<sub>2</sub>, прямых доказательств существования в них модулированных структур нет. Хотя в ряде работ [8–10], посвященных исследованию различных физических свойств данных соединений в зависимости от температуры, выявлены аномалии на кривых этих зависимостей, что свидетельствует о наличии  $\Phi\Pi$ .

Поскольку соединения группы  $TlB^{III}C_2^{VI}$  оптически активны, обладают высокой фоточувствительностью в широком спектральном диапазоне и перспективны для применения в оптоэлектронике, значительный интерес представляют твердые растворы этих соединений. На их основе можно получать материалы с непрерывно изменяющимися свойствами в зависимости от состава, что дает возможность получать кристаллы с наиболее оптимальными характеристиками для практического применения. Поэтому целью настоящей работы является установление закономерностей изменения электрических и диэлектрических характеристик твердых растворов  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  в зависимости от состава и температуры.

## 2. Методика эксперимента

Измерения диэлектрической проницаемости є и электропроводности  $\sigma$  монокристаллических образцов  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  проводились методом плоского конденсатора на монокристаллических пластинках размером  $\sim 2 \times 5 \times 1 \, \text{mm}$  с помощью цифрового измерителя Е7-20 на частотах измерительного поля 10<sup>3</sup>-10<sup>6</sup> Hz в температурном диапазоне 150-320 К. Измерения осуществлялись перпендикулярно естественным плоскостям скола: (001) для образцов с x = 0, 0.2, 0.4, 0.7и (110) для образцов с x = 0.9, 1. На образцы наносили омические серебряные контакты и помещали между металлическими прижимными контактами. Держатель с образцом экранировали латунным стаканом, на который через изоляционную прослойку из слюды наматывали нагреватель. Питание нагревателя осуществлялось постоянным током от стабилизированного источника. Температура контролировалась при помощи дифференциальной хромель-копелевой термопары и универсального цифрового вольтметра. Измерения проводились методом непрерывного квазистатического нагревания со скоростью ~ 0.5 K/min. Точность измерения температуры составляла 0.1-0.2 К. Погрешность измерений диэлектрических характеристик составляла ~ 0.5%. Значения диэлектрической проницаемости и удельной электропроводности рассчитывались по формуле, соответствующей плоскопараллельному конденсатору.

## 3. Результаты исследований

Проведенные нами ранее рентгенографические исследования [11] показали, что в системе  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  существуют два ряда твердых растворов: на основе соединения  $TlGaS_2$  с моноклинной структурой в области  $TlGaS_2-Tl(GaS_2)_{0.3}(InSe_2)_{0.7}$  и на основе  $TlInSe_2$  с тетрагональной структурой в области  $TlGaS_2-Tl(GaS_2)_{0.9}$ . Представляло интерес провести исследования электрических и диэлектрических характеристик этой системы.

На рис. 1 представлены температурные зависимости диэлектрической проницаемости монокристалла Tl(GaS<sub>2</sub>)<sub>0.3</sub>(InSe<sub>2</sub>)<sub>0.7</sub> (*a*) и Tl(GaS<sub>2</sub>)<sub>0.1</sub>(InSe<sub>2</sub>)<sub>0.9</sub> (*b*), полученные на различных частотах измерительного поля. Как видно из рисунка, значения є с ростом температуры увеличиваются и наблюдается значительная дисперсия диэлектрической проницаемости. С ростом частоты значения є уменьшаются, что обусловлено, как известно, релаксационными процессами, происходящими в высокочастотной области измерений. На кривых  $\varepsilon = f(T)$ монокристалла  $Tl(GaS_2)_{0.3}(InSe_2)_{0.7}$  (см. рис. 1, *a*) в области температур ~ 180-240 К наблюдается широкий максимум. Ранее при исследовании теплоемкости [12] и оптических свойств [9] кристаллов TlGaS<sub>2</sub> было установлено, что в области температур  $\sim 173\,\mathrm{K}$  и  $\sim 238\,\mathrm{K}$ имеют место аномалии соответствующих физических



Рис. 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости монокристалла  $Tl(GaS_2)_{0.3}(InSe_2)_{0.7}$  (*a*) и  $Tl(GaS_2)_{0.1}(InSe_2)_{0.9}$  (*b*) на частотах  $10^3$  (*I*),  $10^4$  (*2*),  $10^5$  (*3*) и  $10^6$  Hz (*4*).

свойств. Возможно, в области температур 180–240 К существует несоизмеримая фаза, и поэтому наблюдается такой характер температурной зависимости  $\varepsilon$ . На кривых температурных зависимостей  $\varepsilon = f(T)$  монокристалла Tl(GaS<sub>2</sub>)<sub>0.1</sub>(InSe<sub>2</sub>)<sub>0.9</sub> (см. рис. 1, *b*) также обнаружены три аномалии: при  $T_i = 212$  К,  $T_{c1} = 202$  К и  $T_{C2} = 198.8$  К, соответствующие фазовым переходам из парафазы в несоразмерную фазу ( $T_i$ ) и из несоразмерной фазы в соразмерную, причем происходит расщепление ФП при  $T_C$  на два ( $T_{C1}$  и  $T_{C2}$ ). Аналогичные результаты получены в [10] при исследовании диэлектрических свойств кристаллов TlInSe<sub>2</sub>.

На рис. 2 приведены температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  для разных *x* со стороны  $TlGaS_2(a)$  и со стороны  $TlInSe_2(b)$ . Температурные зависимости получены на частоте измерительного поля 1 MHz. Видно, что частичное замещение  $TlGaS_2 \rightarrow TlInSe_2$  приводит к увеличению значений диэлектрической проницаемости и уменьшению



Рис. 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  со стороны  $TlGaS_2$  (*a*) для x = 0 (*1*), 0.2 (*2*), 0.4 (*3*), 0.7 (*4*) и со стороны  $TlInSe_2$  (*b*) для x = 0.9 (*5*), 1 (*6*).



**Рис. 3.** Концентрационная зависимость диэлектрической проницаемости монокристаллов  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  на частоте 1 MHz при температуре 300 K.



Рис. 4. Температурные зависимости удельной электропроводности монокристалла  $Tl(GaS_2)_{0.3}(InSe_2)_{0.7}$  (*a*) и  $Tl(GaS_2)_{0.1}(InSe_2)_{0.9}$  (*b*) на частотах  $10^3$  (*I*),  $10^4$  (*2*),  $10^5$  (*3*),  $10^6$  Hz (*4*).

температуры фазовых переходов. На рис. 3 представлена концентрационная зависимость диэлектрической проницаемости монокристаллов  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$ , полученная на частоте измерительного поля 1 MHz при температуре 300 К. Видно, что с увеличением концентрации InSe<sub>2</sub> диэлектрическая проницаемость линейно возрастает, причем с разной скоростью для различных кристаллических структур твердых растворов.

На рис. 4 представлены температурные зависимости удельной электропроводности монокристалла  $Tl(GaS_2)_{0.3}(InSe_2)_{0.7}$  (*a*) и  $Tl(GaS_2)_{0.1}(InSe_2)_{0.9}$  (*b*), полученные на различных частотах измерительного поля. Из рисунка видно, что значения  $\sigma$  увеличиваются с ростом температуры, что обусловлено ростом концентрации свободных носителей заряда (проявление полупроводниковых свойств). Участки с разным наклоном на кривых  $\sigma = f(T)$  указывают на сложный механизм переноса заряда и наличие нескольких типов проводимости в этих кристаллах. Показано, что наблюдается значитель-

ная дисперсия электропроводности. С ростом частоты значения  $\sigma$  сильно увеличиваются, что обусловлено релаксационными процессами, происходящими в высокочастотной области измерений. На кривых  $\sigma = f(T)$  также обнаружены аномалии, связанные с фазовыми переходами. Особенно ярко выражены они у твердых растворов на основе TIInSe<sub>2</sub> (см. рис. 4, *b*).

На рис. 5 приведены температурные зависимости  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$ , удельной электропроводности полученные на частоте измерительного поля 1 MHz. Как видно ИЗ рисунка, частичное замещение  $TlGaS_2 \rightarrow TlInSe_2$  приводит к уменьшению значений проводимости. Также обнаружено уменьшение температур фазовых переходов. На рис. 6 представлена концентрационная зависимость удельной электропроводности монокристаллов  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$ при температуре 300 К на частоте измерительного поля 1 МНz. Видно, что в системе  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  с увеличением концентрации InSe2 проводимость линейно уменьшается. Изменение электропроводности на три



Рис. 5. Температурные зависимости удельной электропроводности  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  со стороны  $TlGaS_2(a)$  для x = 0 (1), 0.2 (2), 0.4 (3), 0.7 (4) и со стороны  $TlInSe_2(b)$  для x = 0.9 (5), 1 (6).



**Рис. 6.** Концентрационная зависимость удельной электропроводности монокристаллов  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  на частоте 1 MHz при температуре 300 K.

порядка при переходе от одного ряда твердых растворов к другому обусловлена тем, что измерения проводились вдоль различных кристаллографических направлений: [001] для образцов с x = 0, 0.2, 0.4, 0.7 и [110] для образцов с x = 0.9, 1. Из-за ярко выраженной слоистой структуры для кристаллов этого типа характерна сильная анизотропия физических свойств.

## 4. Заключение

Установлены закономерности изменения электропроводности и диэлектрической проницаемости системы  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  от состава и температуры. Показано, что с ростом температуры диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость увеличиваются, а с ростом концентрации *x* изменяются по линейному закону, при этом проводимость уменьшается, а диэлектрическая проницаемость растет.

Подтверждено наличие в системе  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  двух рядов твердых растворов: на основе соединения  $TlGaS_2$  с моноклинной структурой в области  $TlGaS_2 \rightarrow Tl(GaS_2)_{0.3}(InSe_2)_{0.7}$  и на основе соединения  $TlInSe_2$  с тетрагональной структурой в области  $Tl(GaS_2)_{0.1}(InSe_2)_{0.9} - TlInSe_2$ .

Показано, что в системе  $Tl(GaS_2)_{1-x}(InSe_2)_x$  с ростом концентрации  $InSe_2$  фазовые переходы соразмерная—несоразмерная фаза смещаются в область более низких температур.

#### Список литературы

- [1] О.Б. Плющ, А.У. Шелег. Кристаллография **44**, *5*, 873 (1999).
- [2] О.З. Алекперов, А.И. Наджафов. Неорган. материалы 45, 1, 9 (2009).

- [3] Н.А. Боровой, Ю.П. Гололобов, Г.Л. Исаенко, Н.Б. Степанищев. ФТТ **51**, *11*, 2229 (2009).
- [4] А.У. Шелег, О.Б. Плющ, В.А. Алиев. ФТТ **36**, *1*, 226 (1994).
- [5] D.F. McMorrow, R.A. Cowley, P.D. Hatton, J. Banys. J. Phys.: Condens. Matter 2, 16, 3699 (1990).
- [6] S. Kashida, Y. Kobayashi. J. Korean Phys. Soc. 32, S40 (1998).
- [7] A.M. Panich. J. Phys.: Condens. Matter 20, 29, 293202 (2008).
- [8] A. Aydinli, R. Ellialtioğlu, K.R. Allakhverdiev, S. Ellialtioğlu, N.M. Gasanly. Solid State Commun. 88, 5, 387 (1993).
- [9] A. Ateş, B. Gürbulak, M. Yildirim, S. Doğan, S. Duman, T. Yildirim, S. Tüzemen. Turk. J. Phys. 26, 2, 127 (2002).
- [10] А.У. Шелег, В.Г. Гуртовой, С.Н. Мустафаева, Э.М. Керимова. ФТТ 53, 3, 443 (2011).
- [11] А.У. Шелег, В.Г. Гуртовой, В.А. Чумак, С.Н. Мустафаева, Э.М. Керимова. Кристаллография **61**, *4*, 564 (2016).
- [12] С.Г. Абдуллаева, А.М. Абдуллаев, К.К. Мамедов, Н.Г. Мамедов. ФТТ 26, 2, 618 (1984).